



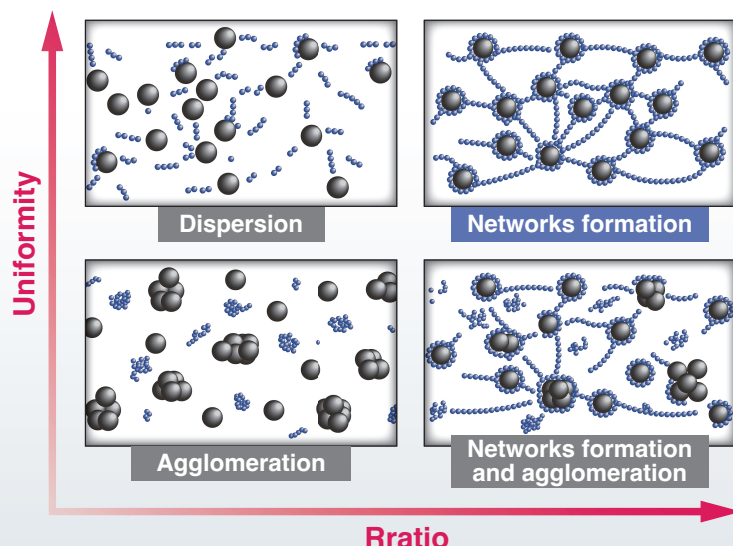
NEW

Slurry Analytical System

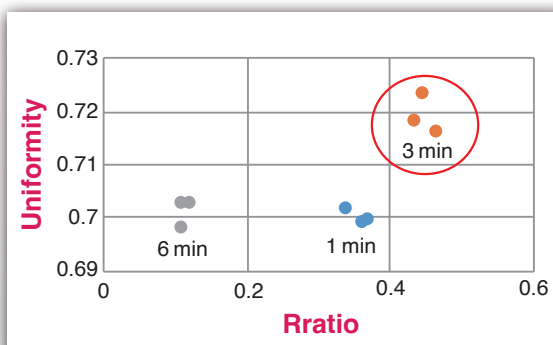
スラリー解析ソフトウェアの
サブスクリプションサービスを始めました。

- ・ 解析値「Uniformity」から導電性材料の分散状態(均一性)
- ・ 解析値「Rratio」から導電ネットワークの発達度合を推定することができます。

解析値に対する状態イメージ



混練時間差異による解析例



「Uniformity」「Rratio」とともに高い数値を示すことが、良好な Network を構成していると判断できます。

解析には、スラリーのインピーダンス計測データと、解析ソフトウェア利用ライセンスが必要です。
計測器レンタル + 利用ライセンスで、コストを抑え手軽にご利用いただけます。
下記特設ページのフォームにてお問い合わせください。

計測器レンタルのご用命、賜ります！

HIOKIでは、インピーダンス計測に必要な
【LCRメータ IM3536-01】【テストフィクスチャ SA9002】
のレンタルご提案が可能です。
他にも、お客さまのニーズにあった商品を多数ご用意しております
ので、ぜひお問合せください。



日置電機株式会社

URL https://lpcreator.hioki.co.jp/product_introduction_sa2630/

スラリー解析システムの特設ページはこちら

